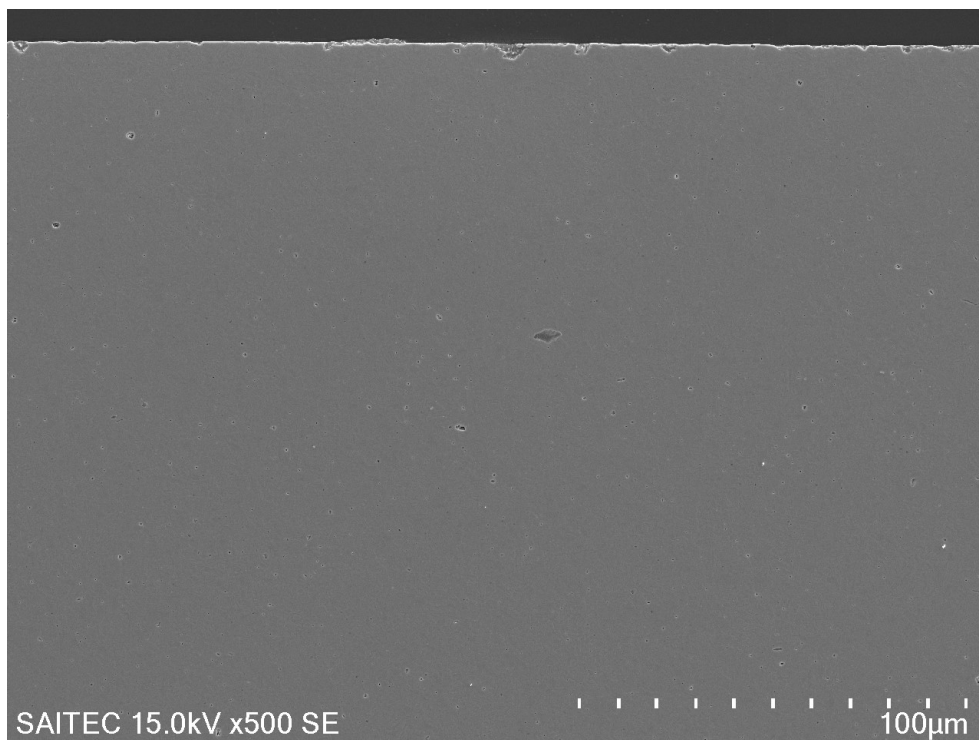
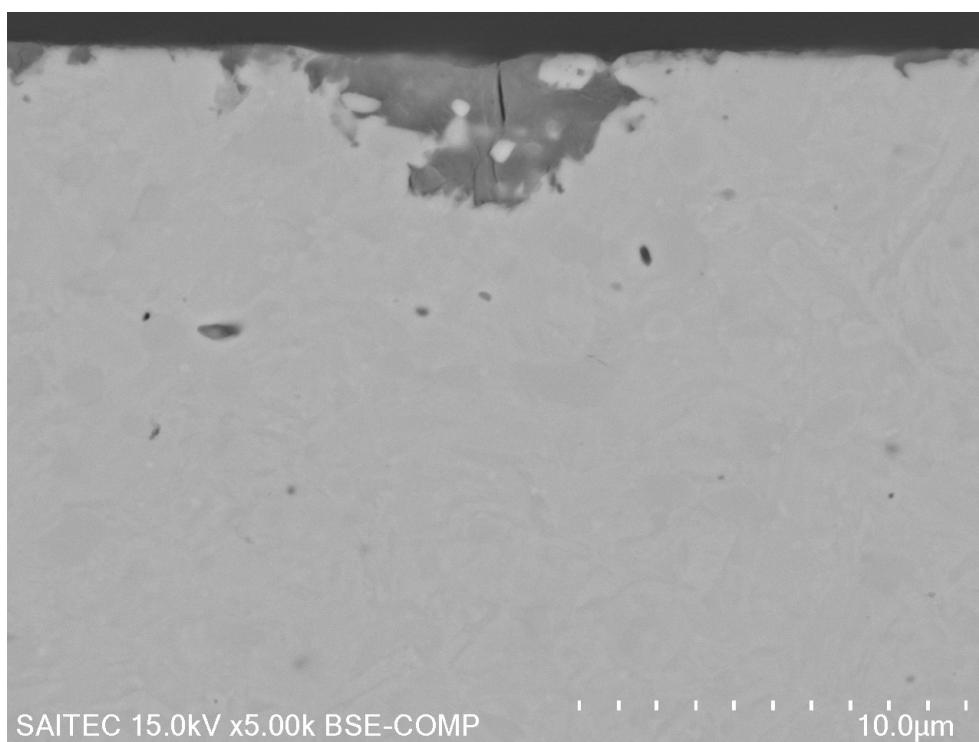


分析走査電子顕微鏡による試験

カッター 腐食部



二次電子像



反射電子像